

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского»**

Радиофизический факультет

(факультет / институт / филиал)

УТВЕРЖДЕНО

президиумом

Ученого совета ННГУ

протокол от

«14» декабря 2021 г. № 4

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Моделирование параметров перспективных
СВЧ и терагерцовых приборов

(наименование дисциплины (модуля))

Уровень высшего образования

бакалавриат

(бакалавриат / магистратура / специалитет)

Направление подготовки / специальность

03.03.03 Радиофизика

(указывается код и наименование направления подготовки / специальности)

Направленность образовательной программы

Радиофизика и электроника

(указывается профиль / магистерская программа / специализация)

Квалификация (степень)

бакалавр

(бакалавр / магистр / специалист)

Форма обучения

очная

(очная / очно-заочная / заочная)

Нижний Новгород

2022 год

1. Место и цели дисциплины (модуля) в структуре ОПОП

Дисциплина «Моделирование параметров перспективных СВЧ и терагерцовых приборов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части (блок Б1.В.ДВ2) основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования по направлению подготовки 03.03.03 «Радиофизика» на радиофизическом факультете ННГУ. Дисциплина преподаётся в 7-м семестре.

Целями освоения дисциплины являются:

- дать начальные знания об основных методах моделирования параметров перспективных СВЧ и терагерцовых приборов, сформировать представление о методиках применения радиотехнических измерений для определения параметров СВЧ и терагерцовых приборов и свойств материалов, из которых эти приборы изготовлены;
- научить рассматривать процессы, происходящие в вакуумных и полупроводниковых приборах, и осваивать практические навыки измерений и обработки параметров СВЧ и терагерцовых приборов.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции (код компетенции, уровень освоения – при наличии в карте компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
<i>ПК-2</i> способность использовать основные методы радиофизических измерений (этап освоения - завершающий)	<i>З1 (ПК-2) Знать</i> методы радиофизических измерений параметров СВЧ и терагерцовых приборов и свойств материалов, из которых эти приборы изготовлены <i>У1 (ПК-2) Уметь</i> проводить измерения параметров СВЧ и терагерцовых приборов <i>В1 (ПК-2) Владеть</i> навыками самостоятельной постановки радиофизического эксперимента по определению параметров СВЧ и терагерцовых приборов
<i>ОПК-3</i> способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (этап освоения - завершающий)	<i>З1 (ОПК-3) Знать</i> современное состояние электроники в области радиофизики, в частности для СВЧ и терагерцовых приборов. <i>У1 (ОПК-3) Уметь</i> решать стандартные задачи электроники с применением информационно-коммуникационных технологий. <i>В1 (ОПК-3) Владеть</i> современными информационными и коммуникационными технологиями сбора теоретических и эмпирических данных, их анализа и представления полученных результатов исследования.

3. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, всего 72 часа, из которых 33 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (0 часов занятия

лекционного типа, 32 часа занятия семинарского типа (семинары, научно-практические занятия, лабораторные работы и т.п.), 0 часов групповые консультации, 0 часов индивидуальные консультации, 0 часов мероприятия текущего контроля успеваемости, 1 час мероприятия промежуточной аттестации), 39 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.

Содержание дисциплины (модуля)

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины (модуля), форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)	Всего (часы)		В том числе												Самостоятельная работа обучающегося, часы			
			Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы из них															
	Занятия лекционного типа			Занятия семинарского типа			Занятия лабораторного типа			Консультации		Всего						
	Очная	Очно-заочная	Заочная	Очная	Очно-заочная	Заочная	Очная	Очно-заочная	Заочная	Очная	Очно-заочная	Заочная	Очная	Очно-заочная	Заочная			
1. Введение. Процессы транспорта электронов в структурах полупроводниковых приборов. Междолинные переходы, эффект всплеска скорости.	13								6					6		7		
2. Пролетные эффекты. Основные полупроводниковые СВЧ и терагерцовые приборы. Диоды на основе сверхрешеток.	13								6					6		7		
3. Методы моделирования транспорта электронов в терагерцовых приборах. Квазигидродинамическое приближение. Метод Монте-Карло.	13								6					6		7		
4. Методы измерений импульсных вольт-амперных характеристик.	13								6					6		7		

Влияние нагрева приборов на их работу.																			
5. Вакуумная электроника	19								8						8			11	
Промежуточная аттестация: зачет																			

4. Образовательные технологии

В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит в виде аудиторной и самостоятельной работы студентов. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лабораторных занятий.

Образовательные технологии, способствующие формированию компетенций используемые на занятиях лабораторного типа:

- проблемное изложение учебного материала.
- регламентированная самостоятельная деятельность студентов;
- решение проблемных ситуаций для реализации технологии коллективной мыслительной деятельности.

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

5.1. Темы занятий, по которым дается домашнее задание

1. Эффект всплеска скорости
2. Всплеск скорости в коротких структурах
3. Отличие принципов работы туннельного диода, лавинно-пролетного диода и генератора Ганна.
4. Диод на основе сверхрешетки.
5. Методы измерений импульсных вольт-амперных характеристик.
6. Принципы работы полевого транзистора с управляющим переходом, барьером Шоттки, МДП затвором. Гетерополевые транзисторы
7. Принцип работы вакуумного диода.
8. Эффект Шоттки
9. Принцип работы вакуумного триода
10. Тлеющий разряд

Выполнение домашних заданий проверяется на занятиях. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы – основная и дополнительная литература.

6. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), включающий:

6.1. Перечень компетенций выпускников образовательной программы с указанием результатов обучения (знаний, умений, владений), характеризующих этапы их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.

ПК-2: способность использовать основные методы радиофизических измерений

Индикатор	Критерии оценивания (дескрипторы)
-----------	-----------------------------------

ры компетенции	«плохо»	«неудовлетворительно»	«удовлетворительно»	«хорошо»	«очень хорошо»	«отлично»	«превосходно»
<u>Знания</u> Знать методы радиофизических измерений параметров СВЧ и терагерцовых приборов и свойств материалов, из которых эти приборы изготовлены	Отсутствие знаний материала	Наличие грубых ошибок в основном материале	Знание основного материала с рядом негрубых ошибок	Знание основного материала с рядом заметных погрешностей	Знание основного материала с незначительными и погрешностями	Знание основного материала без ошибок и погрешностей	Знание основного и дополнительного материала без ошибок и погрешностей
<u>Умения</u> Уметь проводить измерения параметров СВЧ и терагерцовых приборов	Отсутствие умения	Наличие грубых ошибок при проведении измерений параметров СВЧ и терагерцовых приборов	Способность проводить измерения параметров СВЧ и терагерцовых приборов с существенными ошибками	Способность проводить измерения параметров СВЧ и терагерцовых приборов с незначительными погрешностями	Способность проводить измерения параметров СВЧ и терагерцовых приборов в почти без ошибок и погрешностей	Способность проводить измерения параметров СВЧ и терагерцовых приборов	Способность проводить измерения параметров СВЧ и терагерцовых приборов и для других широко используемых приборов в СВЧ электронике
<u>Навыки</u> Владеть навыками самостоятельной постановки радиофиз	Полное отсутствие навыка	Отсутствие навыка	Владение навыком в минимальном объеме	Посредственное владение навыком	Достаточное владение навыком	Хорошее владение навыком	Всестороннее владение навыком

ического эксперимента по определению параметров СВЧ и терагерцовых приборов							
Шкала оценок по проценту правильно выполненных контрольных заданий	0 – 20 %	20 – 50 %	50 – 70 %	70-80 %	80 – 90 %	90 – 99 %	100%

ОПК-3 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Индикаторы компетенции	Критерии оценивания (дескрипторы)						
	«плохо»	«неудовлетворительно»	«удовлетворительно»	«хорошо»	«очень хорошо»	«отлично»	«превосходно»
<u>Знания</u> Знать современное состояние электроники в области радиофизики, в частности для СВЧ и терагерцовых приборов.	Отсутствие знаний материала	Наличие грубых ошибок в основном материале	Знание основного материала с рядом негрубых ошибок	Знание основного материала с рядом заметных погрешностей	Знание основного материала с незначительными и погрешностями	Знание основного материала без ошибок и погрешностей	Знание основного и дополнительного материала без ошибок и погрешностей
<u>Умения</u> Уметь решать стандарт	Отсутствует способность решать	Наличие грубых ошибок при	Способность решать стандартн	Способность решать стандартн	Способность решать стандарт	Способность решать стандартные задачи	Способность решать стандарт

ные задачи электроники с применением информационно-коммуникационных технологий.	стандартные задачи электроники с применением информационно-коммуникационных технологий.	решении стандартных задач электроники с применением информационно-коммуникационных технологий.	ые задачи электроники с применением информационно-коммуникационных технологий с существенными ошибками	ые задачи электроники с применением информационно-коммуникационных технологий с незначительными погрешностями	ные задачи электроники с применением информационно-коммуникационных технологий почти без ошибок и погрешностей	электроники с применением информационно-коммуникационных технологий.	ные и усложненные задачи электроники с применением информационно-коммуникационных технологий
<u>Навыки</u> Владеть современными информационными и коммуникационными технологиями сбора теоретических и эмпирических данных, их анализа и представления полученных результатов исследования.	Полное отсутствие навыка	Отсутствие навыка	Владение навыком в минимальном объеме	Посредственное владение навыком	Достаточное владение навыком	Хорошее владение навыком	Всестороннее владение навыком
Шкала оценок по проценту правильн	0 – 20 %	20 – 50 %	50 – 70 %	70-80 %	80 – 90 %	90 – 99 %	100%

о выполнен ных контроль ных заданий							
--	--	--	--	--	--	--	--

6.2. Описание шкал оценивания.

Итоговый контроль качества усвоения студентами содержания дисциплины проводится в виде **зачета**, на котором определяется:

- уровень усвоения студентами основного учебного материала по дисциплине;
- уровень понимания студентами изученного материала
- способности студентов использовать полученные знания для решения конкретных задач.

Зачет проводится в устной форме и заключается в ответе студентом на теоретические вопросы курса (с предварительной подготовкой) и последующем собеседовании в рамках тематики курса. Собеседование проводится в форме вопросов, на которые студент должен дать краткий ответ. Практическая часть предусматривает выполнение измерений параметров СВЧ и терагерцовых приборов в рамках знаний, умений и навыков, полученных в итоге освоения дисциплины.

Критерии оценок.

Оценка	Уровень подготовки
Зачет	Высокий уровень подготовки, безупречное владение теоретическим материалом, студент демонстрирует творческий подход к решению нестандартных ситуаций. Студент дал полный и развернутый ответ на все теоретические вопросы билета, подтверждая теоретический материал практическими навыками. Студент активно работал на занятиях. 70-100 %-ное выполнение контрольных заданий
Не зачет	Подготовка абсолютно недостаточная. Студент не отвечает на поставленные вопросы. Студент не может подтвердить свои знания практическими навыками. Выполнение контрольных заданий менее 70 %.

6.3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), характеризующих этапы формирования компетенций.

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии:

- устные ответы на вопросы.

Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков используются следующие процедуры и технологии:

- лабораторные работы, включающие одно или несколько заданий

Для проведения итогового контроля сформированности компетенции используются: устный опрос, решение практических задач.

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций и (или) для итогового контроля сформированности компетенции.

Вопросы для оценки сформированности компетенций ОПК-3, ПК-2

1. Особенности кристаллической структуры твердых тел и правила построения ячейки Вигнера-Зейтца.
2. Причины возникновения зонной структуры твердых тел. Эффективная масса электронов и дырок
3. Типы твердых тел: металлы, диэлектрики, полупроводники. Уровень Ферми. Собственная и примесная проводимость. Основные и неосновные носители заряда.
4. Акустические и оптические фононы. Продольные и поперечные колебания. Законы дисперсии для трехмерной решетки.
5. Кинетическое уравнение Больцмана и механизмы рассеяния электронов. Подвижность носителей заряда.
6. Разогрев электронного газа в полупроводниках. Время релаксации импульса и энергии
7. Фотоионизация и фотопроводимость. Механизмы рекомбинации носителей.
8. Диффузионный и дрейфовый ток. Соотношения Эйнштейна. Система уравнений для описания потенциалов, полей и токов. Время жизни и диффузионная длина неосновных носителей заряда.
9. Процессы транспорта электронов в полупроводниковых структурах
10. Междолинные переходы.
11. Эффект всплеска скорости
12. p-n переход в состояние равновесия и под внешним напряжением. Вольт-амперные характеристики перехода.
13. Принципы работы полевого транзистора с управляющим переходом, барьером Шоттки, МДП затвором. Гетерополевые транзисторы.
14. Отличие принципов работы туннельного диода, лавинно-пролетного диода и генератора Ганна. Диод на основе сверхрешетки.
15. Метод Монте-Карло.
16. Квазигидродинамическое приближение.
17. Самостоятельный, несамостоятельный, нормальный и аномальный тлеющий разряд
18. Зависимость потенциала зажигания тлеющего разряда от давления
19. Основные области тлеющего разряда и их значение
20. Вольт-амперная характеристика тлеющего разряда
21. Область катодного падения в тлеющем разряде

Типовые задания для оценивания сформированности умений и навыков по компетенциям ОПК-3, ПК-2

1. Измерить импульсную вольт-амперную характеристику для диода на основе 6-ти периодной GaAs/AlAs сверхрешетки. Провести моделирование и получить расчетную вольт-амперную характеристику исследуемой структуры и сравнить с экспериментом. Сделать выводы.
2. Измерить импульсную вольт-амперную характеристику для планарного диода Ганна. Провести моделирование и получить расчетную вольт-амперную характеристику исследуемой структуры и сравнить с экспериментом. Сделать выводы.
3. Измерить импульсную вольт-амперную характеристику для диода на основе 30-ти периодной и 18-ти периодной GaAs/AlAs сверхрешетки. Сравнить полученные зависимости, учесть погрешность измерений и сделать выводы. При необходимости провести численные оценки.
4. Измерить импульсную вольт-амперную характеристику для диода на основе 18-ти периодной GaAs/AlAs сверхрешетки. Провести моделирование и получить расчетную вольт-амперную характеристику исследуемой структуры и сравнить с экспериментом. Сделать выводы.
5. Измерить и сравнить импульсную и статическую вольт-амперную характеристику для «объемного» диода Ганна. Провести моделирование и получить расчетную вольт-амперную характеристику исследуемой структуры и сравнить с экспериментом. Сделать выводы о преимуществах импульсных измерений вольт-амперных характеристик.
6. Снять зависимость напряжения горения тлеющего разряда от расстояния между катодом и анодом для трёх значений тока разряда: 1 мА, 2 мА и 3 мА. По полученным экспериментальным данным построить кривые распределения потенциала в трубке. Отметить приблизительно границы положительного столба.
7. Дана зависимость напряжения горения тлеющего разряда в трубке. Определить катодное падение потенциала и продольный градиент потенциала в положительном столбе.
8. Измерить вольтамперную характеристику тлеющего разряда.

6.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.

Положение «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ННГУ», утверждённое приказом ректора ННГУ от 13.02.2014 г. №55-ОД,

Положение о фонде оценочных средств, утвержденное приказом ректора ННГУ от 10.06.2015 №247-ОД.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) основная литература:

1. Вайнштейн Л. А. - Электромагнитные волны. - М.: Радио и связь, 1988. - 440 с.
2. Бонч-Бруевич В. Л., Калашников С. Г. - Физика полупроводников: [учеб. пособие для физ. специальностей вузов]. - М.: Наука, 1977. - 672 с.-69 экз

б) дополнительная литература:

1. Шалимова К. В. - Физика полупроводников: [учеб. пособие для вузов]. - М.: Энергия, 1971. - 311 с.
2. Зеегер К. - Физика полупроводников: пер. с англ. Р. Бразиса [и др.]. - М.: Мир, 1977. - 615 с.3. Смит Р. "Полупроводники" Мир, М., 1982
3. Власов В. Ф. - Электронные и ионные приборы: [учеб. пособие для радиотехн. вузов и фак.]. - М.: Связьиздат, 1960. - 734 с.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Лекционный зал, аудитории для практических занятий в группах.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО/ВО с учетом рекомендаций и ОПОП ВПО по направлению (профилю), специальности (специализации) Радиофизика

Авторы Оболенская Е.С.

Лещева К.А.

Рецензент Осипов Г.В.

Заведующий кафедрой Бельков С.А.

Программа одобрена на заседании методической комиссии радиофизического факультета от «09» декабря 2021 года, протокол № 07/21.